PAT-NO:

JP359217330A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 59217330 A

TITLE:

REACTIVE ION ETCHING DEVICE

PUBN-DATE:

December 7, 1984

INVENTOR-INFORMATION: NAME HASEGAWA, ISAHIRO WATANABE, TORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP58092658

APPL-DATE:

May 26, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/302, C23F001/08

US-CL-CURRENT: 250/492.3

ABSTRACT:

PURPOSE: To equalize cathode drop voltage Vdc at all times in all the area of the electrode and enable uniform etching process by dividing one of a couple. of electrodes and installing a freely mobile or freely variable shape electrode.

CONSTITUTION: In a chamber 1, a freely rotating supporting electrode 2 is installed, on which a high frequency power source to apply high frequency power between the supporting electrode 2 and the opposite electrode 6 is provided.

Above the supporting electrode 2, the opposite electrode 6 is installed in a definite distance and each divided electrode 6a∼6c can ascent or descent along the vertical axis 7 whereby a distance to the supporting surface for material being processed can be adjusted freely. In this constitution of a reactive ion etching device 10, the distance between the central divided electrode 6a and the supporting surface is made shorter than the distance between the outer divided electrode 6b or 6c and the supporting surface gradually. This always equalizes cathode drop voltage Vdc on the surface of the supporting electrode 2 and enables extremely uniform etching process.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio

(JP)

⑫ 公開特許公報 (A)

⑪特許出願公開

昭59—217330

⑤ Int. Cl.³
 H 01 L 21/302
 C 23 F 1/08

識別記号

庁内整理番号 C 8223-5F 7011-4K 母公開 昭和59年(1984)12月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

毎反応性イオンエッチング装置

②特

頭 昭58---92658

220出

頁 昭58(1983)5月26日

⑫発 明 者

長谷川功宏

川崎市幸区堀川町72番地東京芝浦電気株式会社堀川町工場内

⑩発 明 者 渡辺徹

川崎市幸区堀川町72番地東京芝浦電気株式会社堀川町工場内

⑪出 願 人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

明 細 書

1. 発明の名称

反応性イオンエッチング装置

2. 特許請求の範囲

所定の反応ガスが満されたチャンパーと、該チャンパー内に回転自在に設けられ、かつのを 処理体支持面を有する支持電極と、複数個の分割電極または、変形可能な電極からなり、その 各々が前記被処理体支持面との対向間隔を可変 にして設けられた対向電極と、該対向電極 にし支持電極間に所定の電圧を印加する電が 記支損備することを特徴とする反応性イオンエ ッチング装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、反応性イオンエッチング装置に関する。

[発明の技術的背景及びその問題点]

近年、集積回路ICから大規模集積回路LSIへと移行するに従つて、架子の高集積度化、高

速化が行われている。案子の高集積度化及び高速化を達成するために微細加工技術が要求される。而して、大規模集積回路の製造工程では、従来行われていた湿式エッチング(Wet etching)、ケミカルドライエッチング(chemical dry etching)等の等方性エッチングに代わつて、所謂サイドエッチ(side etch)が起きず、異方性エッチングの可能な反応性イオンエッチング(Reactive ion etching, R. I. E)が採用されている。

しかしながら、電極の表面での陰極降下電圧 Vdcの分布を調べると、第1図に特性線Ⅰで示す如く中心部で小さい値を示し、周辺部で大きい値を示す。

この問題を解消するために、両電極のうちの一方を傾斜させて陰極降下電圧 Vdcの値を均一な分布にする改良がなされている。しかしながら、電極を傾斜させた場合の陰極降下電圧 Vdc

て説明する。

, a ≟a ,e

第2回は、本発明の一実施例の断面図である。 図中1は、所定の反応ガスが満されるチャンパ ーである。チャンパー 1 は、図示しない排気機 構により所定の減圧状態に保たれている。チャ ンパー1内には、支持電極2か回転自在に設け られている。支持電極2の表面は、被処理体支 持面になつている。被処理体支持面上には、被 処理体3である被エッチング基板が設置される ようになつている。支持電極2には、後述する 対向電極6との間に高周波電力を印加するため の高周波電源14が設けられている。支持電極 2の上方には、所定間隔を設けて対向電極 6が 設けられている。対向電極6は、第3図に示す 如く、中心部分割電極 6 .4と、これと同芯円状 をなす中 · 間 : 部 分割電極 6 b 、及び外周部分割 電極6cとで構成されている。各々の分割電極 6 a . 6 b . 6 c は、昇降軸 7 に沿つて昇降動 し、被処理体支持面との対向間隔を自在に調節 できるようになつている。

の分布は、第1図に特性線』にて併記した如く、 依然不均一な分布である。このため、一方の電 極を回転させることにより、均一なエッチング 処理をする試みがなされている。しかしながら、 電極の回転速度は、試料ごとに試行錯誤によっ て決めざるを得なかつた。

[発明の目的]

本発明は、常に陰極降下電圧 Vdc を電極の全域で均一になるようにして、均一なエッチング処理を可能にした反応性イオンエッチング装置を提供することをその目的とするものである。
[発明の概要]

本発明は、相対向する電極の一方を分割し、これを可動自在に設けるか、または変形可能な電極自在に設けて常に陰極降下電圧 Vdcを電極の全域で均一にし、高精度で均一なエッチンク数置である。

[発明の実施例]

以下、本発明の実施例について図面を参照し

このように構成された反応性イオンエッチング接置 10にはれば、例えば、中心部分割電極 62と被処理体支持面との間隔を小さくしように、外周に向うに従ってこの間隔が大きくなするとをできる。ことができる。 第4回で常にできる。 では、エッチング処理の際では、エッチング処理の際には、エッチング処理の際には、エッチング処理を施する。 ない はいてきる。 はいてきる。 ない はいてきる。 ない はいてきる。 ない はいてきる。 ない はいてきる。 ない はいてきる。 ない はいてきる。

なお、各分割電極 6 a , 6 b . 6 c の位置は、 陰極降下電圧 Vd c の値を所定箇所で測定し、そ の借号を帰還して制御することができる。

〔発明の効果〕

以上説明した如く、本発明に係る反応性イオンエッチング装置によれば、常に陰極降下電圧 を電極の全域で均一になるようにして、均一な

特開昭59-217330 (3)

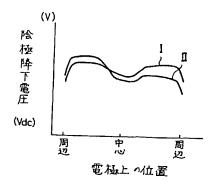
第 1 図

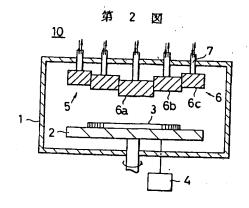
エッチング処理をすることができるものである。 4.図面の簡単な説明

第1図は、従来の反応性イオンエッチング装置の電極上の位置と陰極降下電圧との関係を示す特性図、第2図は、本発明の一実施例の断面図、第3図は、同実施例にて使用する上部電極の斜視図、第4図は、同実施例の反応性イオンエッチング装置の支持電極上の位置と陰極降下電圧との関係を示す特性図である。

1 … チャンパー、2 … 支持電極、3 … 被処理体、4 … 高周波電源、6 … 対向電極、6 a … 中心部分割電極、6 b … 中間部分割電極、6 c … 外周部分割電極、7 … 昇降軸、10 … 反応性イオンエッチング装置。

出顧人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





第 3 図

